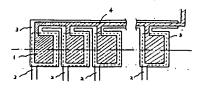
(54), SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

- (11) 62-162355 (A) . (43) 18.7.1987 (19) JP
- (21) Appl. No. 61-4481 (22) 13.1.1986
- (71) SEIKO EPSON CORP (72) MASABUMI KUNII(6)
- (51) Int. Cl⁴. H01L27/14,H04N1/028

PURPOSE: To inhibit the disconnection of upper electrodes and the generation of crack by making larger the area of lower electrodes than that of the upper electrodes.

CONSTITUTION: In a solid-state image pickup device provided with upper electrodes 1 and lower electrodes 2 formed across an amorphous semiconductor layer 3 on an insulating substrate 5, the area of the electrodes 2 is formed larger than that of the electrodes 1 and also, the amorphous semiconductor layer 3 is provided under each upper electrode lead-out part 4. Thereby, the length of stepped parts of the electrodes 1 is made shorter and also, the stepped configuration of the stepped parts is relaxed, and the disconnection of the electrodes 1 and the generation of crack and so on can be inhibited.



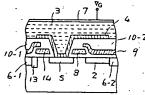


(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

- (43) 18.7.1987 (19) JP (11) 62-162356 (A)
- (21) Appl. No. 61-207683 (22) 5.9.1986
- (71) TOSHIBA CORP (72) NOZOMI HARADA
- (51) Int. Cl4. H01L27/14, H04N5/335

PURPOSE: To prevent the deterioration in color reproducibility or to prevent signals of dark parts from not appearing by arranging an N-type drain layer arranged on a P-type Si substrate and an overflow control electrode for controlling a surface potential of the substrate between said drain layer and an N-type layer.

CONSTITUTION: A drain N++ layer 13 which is adjacent to an N+ layer 5 and is used as an overflow drain and an overflow control electrode 14 for controlling a surface potential of a substrate 1 between said layers 13 and 5 are arranged. During a storage duration subsequent to a signal read-out duration, a transparent electrode 7 is kept at higher level than the surface potential of the layer 5 for an arbitrary duration. Then, it is kept at lower level voltage for storing the next signal charge. In the initial period of that, the potential of the electrode 14 is changed into that of high level and the potential of the layer 3 is changed into that of low level, thereby implanting the charges into the layer 5 from the layer 13 so as to determine a surface potential of the layer 5. Thus, a voltage which leaves the signal charges in the layer 5 is applied and nextly an insufficient quantity of charges is implanted from the layer 13, thereby preventing the phenomenon that the signals of dark parts of an object do not appear as outputs.

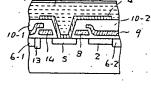


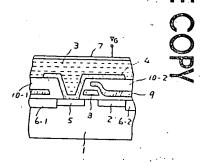
(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

- (11) 62-162357 (A) (43) 18.7.1987 (19) JP
- (21) Appl. No. 61-207684 (22) 5.9.1986
- (71) TOSHIBA CORP (72) NOZOMI HARADA
- (51) Int. Cl4. H01L27/14, H04N5/335

PURPOSE: To enable the easy automatic adjustment of sensitivity by changing a voltage to be applied to a transparent electrode with time in the structure in which an amorphous semiconductor layer is arranged on a signal read-out part made of an Si single crystal substrate.

CONSTITUTION: On a P-type semiconductor substrate 1, an N+ layer 2 as a signal charge transfer part of a CCD and an N+ layer 5 connected with an amorphous semiconductor layer 3 through a metallic electrode 4 are formed. P+ layers 6-1 and 6-2 are arranged adjacently to the layers 2 and 5. On the layer 3, a transparent electrode 7 is formed. THe signal charges photoelectrically converted in the layer 3 are transferred to the layer 2 and are read out by applying a voltage to a read-out gate electrode 8 adjacent to the layer 5. Also, the electrode 8 and a transfer electrode are surrounded with insulating films 10-1 and 10-2. In this constitution, a voltage to be applied to the electrode 7 is changed with time Namely a low-voltage duration at





10 特許出顧公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-162356

@Int_Cl_4

證別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)7月18日

H 01 L 27/14 H 04 N 5/335

7525-5F -8420-5C

審査請求

有 発明の数 1 (全6頁)

砂発閉の名称 固体摄像装置

> ②特 豠 昭61-207683

四出 願 昭55(1980)8月27日

69特 頣 昭55-116945の分割

②発 明 者 原 \mathbf{H} 望 川崎市幸区小向東芝町1

株式会社東芝総合研究所内

包出 顖 人 株式会社 東 芝 川崎市幸区堀川町72番地

分段 理 弁理士 則近 憲佑

外1名

畊

発明の名称

固体凝像装置

2、 特許請求の範囲

P型シリコン基板と、この基板に設けられた一 対のN型層と、このN型層間上に絶縁膜を介して 設けられたゲート電極と、このゲートは極と絶紋 戦を介して離間し且つ前記N型間の一方のN型周 上に絶縁膜を介して設けられた転送館極と、前記 ゲート電極進下以外のP型シリコン装板内に前記 N型間と離認して設けられたP+型別と、前記N型 型の他方のN型階側のP*型層に隣接して設けられ たN型ドレイン間と、このN型ドレイン間と他方 のN型層間上に絡練版を介して設けられた制御は 極と、前記地方のN型別上に直接着しくは銀気的 に投俎し且つ前記ゲート間極及び転送配極上に絶 縁瞬を介して設けられたアモルファスシリコンか らなる光電変換層と、この光電変換層と前記値方 のN型別間に設けられた間様別と、前記光電変換 形上に設けられた光を遊過する透明電視とを鍛え

たことを特徴とする個体級優装額。

3. 発明の詳細な説明

本発明は固体操係装置に関する。固体操像装置 において光電変換を従来のシリコン(S1)単結品基 板で行うのでなくアモルファス半導体層で行うも のが知られている。そしてこれは倡号級出し部に 従来のSi単結品装板を用いている。このSi単結品 基板による僧号貌出し部上に前記アモルファス半 罪体層があるため2階壁センサと呼び従来のSi 単 結晶基板のみによる固体遊像数型とは分けられる。 本苑明はこの2階建センサと称される箇体鉛像装 徴に係るもので、自動感度問題を行えるようにし た関体設像装置に関する。

第1回は本発明者が先に提案した自動態度調整 方法を説明するためのものである。ここでは説出 し部にCCD(Charge Coupled Device) を用いた 装置を用いて説明を行う。例えば第1図(a)に示 されるようにP型半導体恭仮の上にCCDの信号 惟荷紜送部である第1のN+層囟とアモルファス半 選体別団と金属電視側で接続された第2のN・月目

がある。そして前記第1のN*別のと第2のN*別の に隣接してチャンネルストッパである P 型(6-1,6 -2)がある。又、前記アモルファス半導体層の上 に透明は傾切がある。そして前記アモルファス半 選体層ので光電変換された信号電荷(電子)は、 第2のN*層向に隣接した観出しゲート電框側に低 圧を印加することによって前記第1のN*層に転送 させて説出す。ここで第1のN*短切上にはCCD の転送電極切がある。そして前記放出しゲート電 抵囚と転送電揺囚の開団は殺化膜による絶縁説 (10-1, 10-2) が存在している。そしてこの透明 低極切に印加されている低圧をVaとして、前記第 2のN+別国表面配位をVnとする。 前記金属遺植(4) と透明低極切ではさまれたアモルファス半路体別 切は1つのダイオードと等価的に記述することが できる。そして、このアモルファス半導体別のの 両端に同図(b)に示すようにVoとVnが印加されて いる。第1図(a)において放出しゲート燃極例に 電圧を印加して付号難荷を読出した直後のVnをVn 0とする.

ス状態となり信号館荷のCCDへの転送が確実に 行なわれる。

以上説明したようにこの方式によれば、透明で 極に印加する低圧を時間的に変化することによっ て容易に自動感度関弦を行うことができる。

ここで岡図(c)に示すように透明電優のに印加 する既圧Vaを時期的に変化させる。即ち信号電荷 を統出すための借号統出し期間と信号電荷を落稅 するための潜積期間より1周期を構成する過級動 作において前記信号読出し期間に連続した任意の 期間、Vaを前記Vwo に保持せしめ、その残りの期 間前記Vnoより低電圧Vzにする。そしてこの低電 圧期間「「を入射光量に応じて変化せしめることに よって自動感度調整を行う。ここにおいてはタェは 阿図(a)においてアモルファス半導体層の及び前 記第2のNt間によるダイオード容量に認様された 信号電荷が前記CCDの第1のN+周辺にオーバー フローしない電圧である。以上説明したように芳 秡期間の内Yno 保持期間においては前記アモルフ ァス半導体型のによるダイオードに電圧が印加さ れていないため信号電荷の蓄積が行なわれない。 そして低電圧Vr保持期間においてのみ信号電圧語 税を行うことができる。 又、信号電荷設出期間に はVaを負電圧にすることによって確実に前記アモ ルファス半海体層のによるダイオードが逆パイア

野2図を用いてこの現象について説明する。同図(a)は第1図(a)に示した個体操像数型の1セル部分の断面構造図である。周図(b),(c),(d),(o) はこのセル構造において前記の透明電極切にVnoより高レベル電圧が印加された際の駆動化圧波形による信号電荷登録の時間的変化を説明するための半導体基板の表面での電位分布図である。

(b)は何号電荷流出し期間後透明征極切にVno

より高レベル健圧が印加されている際の単位分布 を示している。ここで点線で示したものは前記第 2のN+層向部の信号電荷流出し動作終了後の配位 であり、その値はVnoである。ここで前述したご とく透明電低のにVnoより高レベル世圧を印加す ることによって前記第2のN*別向にある駐荷(旺 子) の透明電圧切べの流出が発生し、該類2のN* **慰匂の表面健位は前記Vnoより高レベルに設定さ** れる。そしてこの高レベル徴圧保持期間において は前記アモルファス半導体制ので発生した信号電 荷(電子)は透明電極の側へ流出し信号電荷薔薇 は行なわれない。次に透明電便のに信号電荷を習 税するための健圧Vェを印加すると併号電荷が密積 される。このYェ保持期間においては、周図(c)に 示すようにアモルファス半導体層の内で光風射に より発生した信号電荷が層内を走行して金属電機 4)に到達し、前記第2のN*層句の間位を低下させ る。そして、次の信号館荷を説出すために前記読 出しゲート電極側に触圧を印加して信号電荷のC CDの第1のN*層四への転送を行う場合の低位分

布を同図(d)に示す。ここで前記放出しゲート電 極の下の半導体基板の表面は位はVnoであり、そ のためこの説出しゲート地径四に印加された健正 により次められた理位Vnoより世位的に低い電位 を持った信号電荷(11)はCCDの第1のメヤが20へ 伝送されるが、それ以上の世位を持った倡号電荷 (12)は転送されなく例図(e)に示すように郊2の N*層向に残存してしまう。

本発明は上記の点を鑑みなされたものである。 即ち本発明は前述した信号電荷線出し期間に続い て前記透明鐵橋のに印加すべき電圧が正確に行な われないために発生する例えばカラー過位におけ る色再現性の劣化又は擬像被写体の暗い部分の信 身が出力として現われないごとき問題を防止し、 かつ感度調整を行う固体機像装置を提供すること を目的とする。

第3回を用いて本発明の一実施例を説明する。 问園(a)は本発明を説明するための固体扱像装 似の1セルの斯面構造説明団である。第1図(a) と異なるところは第2のN⁺ 別句に群接して従来の

電揺囚に、 岡國(c)で示すように統出し捌脚に印

加される高レベル低圧と同じ値である。このよう

に第2週で説明した俄号電荷が第2のn+ 層間に現

存せしめる電圧を印加し、次にオーバフロードレ

イン(13)より不足低荷量を注入せしめることによ

って前述したような撮像被写体の暗い部分の信号

が出力として現われない問題を助止することがで

きる。ここにおいて放出しゲート世極(8)とオーバ

フロー制御電極(14)下は非に半導体基板(1)設置で

あり、そして非常に近く位置した場合であるため、

両者の印加世圧に対する表面並位は非常に近く、

従来のような郊2のN*別の世位設定による不具合

固体機像装置においてオーバフロードレインとし て用いられているドレイン N ** 暦 (13)と該ドレイ ン N + + 耐 (13)と前記N + 閉切間の半導体接板①表面 趾位を制御するためのオーバフロー制御電極(14) が設けられているところである。そして同図(b) に透明危極のに印加する低圧Va、オーバフロー制 御装匠(14)に印加する地圧 ø ora 、オーバフロー ドレイン(13)に印加する電圧 porp の電圧波形を 示す。これに示すように信号説出し期間に続いて 潜税期間において透明電極のは前記 V noより高レ ベルに任意の期間保持する。そして次の信号電荷 を誇積するためVnoより低レベルの紅圧Vzに保持 する。このVェ世圧の保約期間の初期において ψαραをVaから高レベル低圧Vcに変化せしめ、そ してゅappをVoからより低レベル低圧Vgに変化せ

設定せしめる。そして、オーパフロー制御電抵

(14)に印加する電圧Vcは姆関(a)の設出しゲート

しめることによって電荷(電子)をオーパフロー ドレイン(13)より前記第2のN*層向へ注入して、 この第2のNt四回の表面低位をφoraの電圧Vcで

第4 関を用いてこの動作説明を行う。同図(a) いるときの世位分布を示す。この場合第2のN*層

を大幅に改善することができる。 は第3図(a)と同じ間体場優装匠の1セル斯面積 逸であり、问例(b), (c), (d), (e)はこの所面榜 造における半海体基板の表面部の単位分布の時間 変化を示す。同図(b)は信号統出し期間に続いて 透明遺橋切にVnoより高レベル戗圧Vaを印加して

四の電荷は一部透明健極側に流れ出て、その第2 のN+月旬の電位は前記Vnoより高くなっている。 そして、次にVaを信号取荷を密積するための地圧 Vェに保持したその初別において doscを VaからVc へ、そしてゅoppをVoからVaへ変化せしめたとき の単位分布を同図(c)に示す。ここにおいてはオ ーパフロードレイン(13)から第2のN+原向へ電荷 (16)の注入を起り、次にφopo を元の電圧Voに戻 すことによって同関(d)に示すようにオーバフロ 一制御包担(14)に印加した間圧Vcにより決められ る個位Vnoが除漿となり、これにより決められる 雄荷(15)が好2のN*層向に残存することによって 数第2のN+層向の配位はVnoに固定される。そし て、次に同凶(a)に示すようにオーパフロー側御 電栖の電圧 popaが VBに戻ることによって信号電 荷の数積が行なわれる。これによって、従来の方 法より更に確実に前記第2のN*層向の電位設定を 行うことができる。

第5回を用いて本発明のその他の一実施例を説明する。これは第3回、第4回を用いて説明した

V Noによって決められる荷益(15)に更に電荷(17)が加わったものが前記第2のN+ 間筒に残存される。この方式によれば前述したような場像被写体の暗い部分の信号が出力として現われないごとき現象は発生せず、そして本方式によれば各セルが一定量の電荷(17)に加えて信号電荷の容積が行なわれるため信号量の少ない被写体の場所の色再現性が無い問題も発生しない。

以上説明したごとく、本売明は従来の団体扱像 装置で問題となる例えばカラー機像における色再 現性の劣化又は最像被写体の暗い部分が出力とし て現われないごとき現象を防止することができる。

なお実施例では透明電極に階段状の電圧を印加したものについて述べたが、従来例と同様パルス 又は正弦波電圧を印加してもよく、そして容積期間において信号電荷を設積するためのVェ保持期間、例えば競敗状义は時間的に連続的に変化する電圧 を印加して感度調整及び光低変換特性の2つの制御を同時に行うようにしてもよい。

れれ しね寒体はいむはまつよりラック半波体

本苑明の一方法より更に望ましい方法を提供する ものである。即ち、郊3図、郊4図における方式 によれば近接した2つの電極、オーパフロー制御 徴帳(14)と旋出しゲート電便倒に印加する電圧を 囲じにし、そしてオーバフロードレイン(13)より 遺荷注入を行うことによって必度調整を行うため の潜程期間の初期期間前記第2のN*用筒の電位が 前記Vnoより高くなったのをVnoに戻している。 この方式は前記読出しゲート電極のとオーパフロ 一制御は極(14)下の半導体基板(1)表面のは気的性 **熨がほぼ囲等であることを利用しており、前記郊** 2のN+周回電位設定を容易にしている。しかし上 記憶気的性質が全く同一でない限り、これによる 不具合が非常に少ないが発生する可能性がある。 これに対して第5図(a)に示すごとく信号説出し 期間において統出しゲート電極(14)に印加する滋 圧Vcより低レベル電圧Vnを、オーパフロー制御電 榧(14)に、 第 3 図(a)に示したYaがYaからYzに変 化した初期期間印加する。これによって同図(り) に示す電位分布のごとく第3回の方式において

磨臼は単層のごとくして説明したが複数層より形 成されるものでも何らかまわない。そして本発明 は信号電荷説出し部としてCCDを用いて説明を 行なったが、例えばBBD(Bucket Brigade Device) であってもよい。即ち本発明は信号許額 と說出しにより1周期を構成する"2階建センサ" に対して選用できるものでCCDにとらわれない。 そして、本発明は1次元及び2次センサ共に適用 できることは貫うまでもない。又、夾施例として アモルファス半導体層団を透明電極団と金属電極 似によりはさんだ、前記アモルファス半苺体層の の耳さ方向の特性を利用したものについて説明を 行なったが、横方向性質を利用したものにも本発 明が適用できることは言うまでもない。又、適明 健性切として単一のものについて説明したが、故 数により制御することも可能である。

4. 関面の簡単な説明

第1回、第2回は従来例を説明するための図、 第3回乃至第5回は各々本発明の実施例を説明するための図である 1:p型半導体基板、 2:第1のN*層、

3:アモルファス半導体灯、

4: 游体電極(第1の薄体電極)

5: 郊2のN*捌、 6-1,6-2: p+8.

7:透明世極(第2の導体電探)、

9: CCD転送電極、 8:設出しゲート収極、

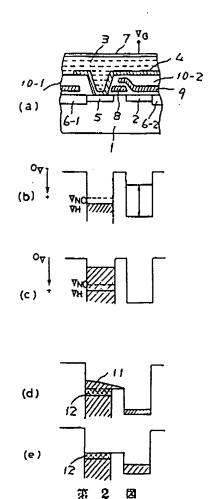
10-1,10-2: 絕隸獎、 11,12: 信号銀荷、

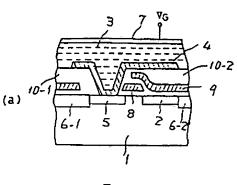
13:オーパフロードレイン、

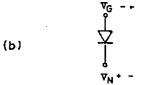
14:オーバフロー制御電視、

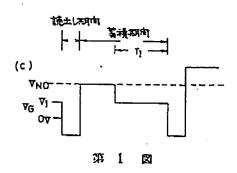
15.16:オーバフロードレインからの注入電荷。

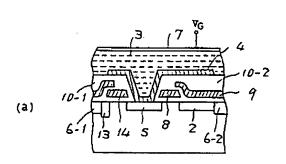
代理人 弁理士 **喜**久男

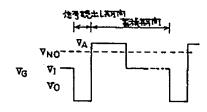


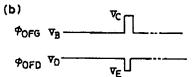


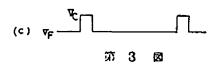


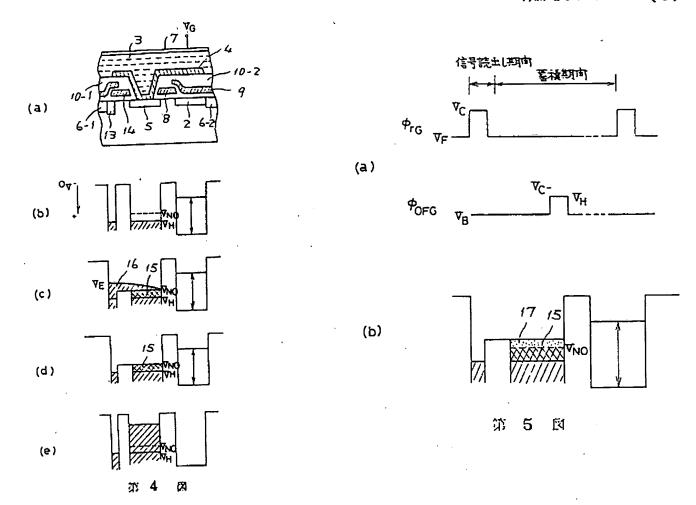












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	•
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR Q	UALITY
□ OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.